Searcn Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/698,871	CLAPP ET AL.	
Examiner	Art Unit	
John P. Hardee	1751	

	SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
				
-				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			1	

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		_		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
EIC structure search		
EAST text and image	4/3/2006	JRH
PALM inventor search		
		,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		1
•		
	-	